PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

C30B 29/04

H01L 21/31

(11)Publication number :

02-263789

(43)Date of publication of application: 26.10.1990

(51)Int.CI.

C30B 25/02

H01L 21/205

(21)Application number: 01-083226

(71)Applicant : KANAGAWA PREF GOV

(22)Date of filing :

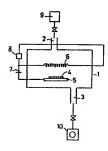
31.03.1989

(72)Inventor: KARASAWA SHIRO

KOBAYASHI MASARU WATANABE TAKESHI

HIRABAYASHI YASUO

(54) SILICON SUBSTRATE HAVING DIAMOND SINGLE CRYSTALLINE FILM AND ITS PRODUCTION



(57)Abstract:

PURPOSE: To easily obtain a silicon substrate fitted with a diamond single crystalline film which is available for the insulator of a semiconductor at low cost by forming the diamond single crystalline film on the silicon substrate via an amorphous laver contg. Si and C.

CONSTITUTION: Both a silicon substrate 4 and a heating filament 6 are oppositely provided in a closed vessel 1. Gaseous hydrocarbon (e.g. gaseous methane) diluted to 0.3 to 3% concn. by hydrogen is introduced into this vessel 1. The pressure of the inside of the vessel 1 is regulated to 30 to 70Torr. Then bias voltage is impressed between the silicon substrate 4 and the heating filament 6 from a bias power source 7. Further AC is allowed to flow to the heating filament 6 from a power source 8 within a short time to cause build-up of heat. Both an

amorphous layer contg. Si and C and a diamond single crystalline film are successively and continuously formed on the substrate 4 by controlling the temp. of the base plate 4 at 700 to 1000° C.

Partial Translation of Reference 10

Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 02-263789

Filing No.: 01-083226

Filing Date: March 31, 1989

Applicant: KANAGAWA PREF GOV Priority: Not Claimed

KOKAI Date: October 26, 1990

Request for Examination: Not filed Int.Cl.: C30B 29/04

25/02 H01L 21/205

21/31

Page 2, Lower Left Column, Line 6 to 10

... In the above manner, plasma is generated between the silicon substrate and the hot filament, and a temperature of the substrate is rapidly increased from normal temperature by radiant heat of the hot filament and plasma heating.

対応なし、英抄

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

受Int.CL* 繰測配号 庁内整理番号 金公甥 平成 2年(1990)10月28日 C 30 B 29/04 P 8518-4C 25/02 P 8518-4C 21/205 C 8310-55 21/31. C 8310-55 審査順求 未請求 解求項の数 2 (全4頁)

○発明の名称 ダイヤモンド単結晶膜を有するシリコン基板とその製造方法

②特 順 平1-83226 ②出 順 平1(1989)3月31日

母発 明 者 唐 澤 志 郎 神奈川県藤沢市比堂東海半4-7-438 母発 明 者 小 林 賢 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町225 神奈川県横浜市穂子区坪光台3-2-31 母発 明 者 在 平 林 康 男 神奈川県横浜市硬石宮町東1-2-5 助出 顧 人 神 奈 川 県 神奈川県横浜市区日本大通1

(産業上の利用分野) 1. 発明の名称 本発明は、電子デバイスその他に使用するに ダイヤモンド単結品頭を有するシリコン 調したダイヤモンド単株品雑を有するシリコン 益板とその製造方法 基板とその製造方法に関する。 2. 条件数寸の新聞 (党条の技術) 1、シリコン基板上にSI及びCを含むアモルファ 従来、ダイヤモンド単結品膜を気相成長法に ス層を介してダイヤモンド単結晶葉を形成した より作成する方法として、ダイヤモンド単結器 ことを特徴とするダイヤモンド単純品頭を有す 誰と問種類の材料であるところのダイヤモンド るシリコン基質。 維持品基板を用いてその発而に該産株品額を作 2. 密閉算姿内に、シリコン基層と無フィラメン 長させる水モエピタキシャル法が知られている。 トとを対向して殴け、故容器内に水素着収の また、異種類の材料であるシリコン芸術トに 0.8 %~3%の炭化水素ガスを導入して披容器 ダイヤモンド膜を気相成長法により形成する方 内の圧力を80~foTorrに調整し、誰シリコン基 法として無フィラメント法、 BACVD 法、高層油 観と着フィラメントの間にパイアス世界を与え、 プラズマCVD 法、イオン高着法、プラズマジェ 鎖フィラメントへ通電して鉄基板の複皮を100 ット法などが知られているが、これらの方法で で~1000でに制御することにより放放視上に5: 形成された異は多結品膜または単結晶粒子であ とこを含むアモルファスの層とダイヤモンド単 り、単結品のダイヤモンド就については如仏太 粧品膜とを順次に連続形成することを特徴とす れていない。 るダイヤモンド単数品牌の制造方法。 (発明が解決しようとする無罰) 3. 発明の詳細な説明 前記の従来法のうち、ホモエピタキシャル法

24周平2-263789(2)

は、 基板として天然または高圧合政のダイヤモンドを使用するため、 高値でしかも加工が難しく、 健業分野への応用が斜約される不都合があ

また、異種間の材料であるシリコン藻製上へ 超速ダイトモンド類を質明成長により形成する 場合には、シリコン単格器の除予定数が 5.4895 人、政長しようとするダイヤモンド草 砂温の格子不能が3.58181 人であり、同者の間 に11%の格子不能が3.58181 人であり、同者の間 に21%の格子不能のが3.58181 人であり、同者の間 に21%の格子不能のが3.58181 人であり、同者の間 に21%の格子不能のが3.78181 人であり、可 が最初の上にやのままダイヤモンド職を設成す る技光性では、多物品数がイヤモンド職を設成す が付けるしては、多物品よりも単物品のダイヤモンド側が設定しい。

本発明は、前記従来法では困難であったダイヤモンド単結品機を有するシリコン基板とその 製造方法を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

(突路例)

本発明の突施例を判板図面に基づき設明する と、第1回は本発明の実施に使用した装置の標 構成を示し、同回に設て符号(10はガス等入口 (2)と直空体側口(2)を解えた密閉容器、(4)は該密 本発明のダイヤセンド以前高度(S)なびでを発するシリケン高度は、シリコン高度上に300 でを高級でを形成した様式を100 ででは、シリコン高度とかで、100 では、メントでは、サンリン高度と無フィッと、大力では、サンリコン高度と無フィッとントの間にイイスを圧を表し、でフィッとントの間にイイスを圧を表し、サフィッとントの間にイオスを圧を表し、サフィッとントの間により質益度と100 でを含むでに制御することにより質益度と100 でを含むアモルファスの種とダイヤモンド単語 熱をを耐火に連続形式 ことにより質された。

(作用)

シリコン基板を用意した性似がそれいない市間容都内に、例えばメタンガスが1分で扱うが求がれたなるように水素で特別した成化の調整 ポカガスとなるように水素で特別した成化に調整 したのち様容器を取用する。そしてシリコン路

部等語(1) 内の基板ホルダ(3) 上に載せたシリコン基板(30 は彼シリコン基板(40 枚配と対向と対向して 設けた熱フィラメントを示っ、被基板ホルダ(3) と熱フィラメント回の間に、波器板ホルダ(3) 減減となるように直接のパイアスを減切が修練 され、映熱フィラメント回の市面用に交流又は 度処の電流のが接続される。

特別手2-263789(3)

が10Torrとなったところで容響(1)を密閉状態と した。そしてパイアス電解のを映装して基製・ ルダのに乗せたシリコン基板(0)と開フィラメントのとの間に重複140 でのパイアス電圧を与え、 次いで19秒間の短時間内に電解(0)から高フィラ メントの~19-518 157の交換を追電し、接フ イラメントの~2018でに発動させ、シリコン基 板(0を288 でまで上昇させた。

この状態でシリコン基度(4)と無フィラメント 動との間にプラズマが発生し、第プラズマ中の 未常ラジカルが就基度(4)の最適の使用を作る。 これと同時にメタンが誘基度(4)の最適の使用を 患されて行ない3)とじを含むアモルファス層の形 表が進む。

更にそのままの状態を維持し、容易(1)内のガスの対象と無的な皮球状態を確保してら成績を 続けると、31と Cのアモルファス層の上に結晶 が形成された。後シリコン 差更(1)を容易(1) の吹出し、新面TEM 衆を観察すると、(111) 面 のシリコン 基質(1)の上に 124 某のアモルファス

ルファス間を介してダイヤモンド早間最適を形成したシリコン高板が得られ、半板体や電力を 成したシリコン高板が得られ、半板体や電力で イイスの地球材として利用出来、その対立を含 によれば、シリコン液板の上に31及びにかせん マセルファスの機が生ず形成され、続いて対応 マセンド早間高級が形成されしから返回が平均 に個板がを放送されしから、製造が客を用 に個板がを取出したい。製造が客を使用す を ので、実質で加工性の良いシリコン高板を使用す を ので変質にダイヤモンド単結晶酸付の素材を 原出来る事の他出がある。

4、 図面の頻単な説明

第1団は本発明の実施例の説明線図、第2辺は本発明により製造されたダイヤモンド単結品 調を有するシリコン拡板の拡大楽面図である。

(1) … 亩 閉 容 器

(0 …シリコン就程

(5) … 無ファラメント (7) … パイアス雷霆

(8) … 電 裏

(9) … ガス供給原

層のが形成され、更にその上に単結品機のが一 面に成長していることが確認された。第2個は その断面の構成の概略である。

得られた単核晶の様の関析単を初定したところ、 2.44で天然ダイヤの鍵 2.4188に近く、 1332 cm **のラマンシフトの半数幅は 4 ~ 5 cm ***でこれも天然ダイヤの数 3 cm **に近いことが確認さ

機画しての実験によれば、水水常駅の1%メ クンのガスを使用した場合、容器们内の圧力が 10~75Torrの延囲かるときダイヤモンド単純 最高がシリコン延載を10上に形成された。また、 は延延10回載を1950~11080℃の展開であった。 更に提化水素ガスの過度は、これが高いとグ

ラファイトやアモルファスカーボンが付着する にすぎず、またこれが低いと成構進度が遅くな り、その確定を0.8 と後で1.8 %に水素でが収し たものを使用すると度符な精集が得られた。 (発明の效益)

このように本発明によれば、SI及びCのアモ

09 ··· SI及び C を含むアモルファス層
· 02 ··· グイヤモンド単結晶鏡

并出版人 神 东川 県 環 人 北 村 歌 一

